原子吸光分析の研究

Studies of Atomic Absorption Spectrophotometry

Kazuo YasudaShunji MatsudairaShigeru Satō菅原理夫**竹内久祐***	み田和雄*	松平俊次*	佐藤 繁*
菅原理夫** 竹内久祐***	Kazuo Yasuda	Shunji Matsudaira	Shigeru Satō
Masao Sugawara Hisasuke Takeuchi	予原理夫** Masao Sugawara	** 竹内久祐*** Hisasuke Takeuchi	

內 容 梗 概

1955年 A. Walsh によって,原子の共鳴線の光吸収を利用しての金属分析法が提案され,原子吸光分析とし て発展してきた。原子吸光は基底状態にある原子について測定を行なうために,発光,炎光分析と異なり共存 する原子の干渉が少ないこと,原子に特有の共鳴線の吸収であるので他原子による近接した光はまったく関 係しないことなどの利点がある。また励起エネルギーに関係しないので Zn, Pt のようなものも分析可能であ る。

原子吸光分析において感度を定めるものは、光源にあっては線プロフィルおよび近接線の問題であり、炎光 部にあってはフレームの温度および還元性などである。したがって感度の高い測定を行なうためには光源に自 己反転のない線を、そしてモノクロメータによって近接線の少ない線を取り出すことが必要である。また金属 塩の種類によって分解エネルギーが異なるので分析する金属によって燃料を変えることが望ましい。

Mg, Kなどについて検量線を作成してみると炎光分析にみられるような自己消光などがないので直線性を示 す検量線が得られた。また干渉も少ないことがわかり、特に黄銅中のZnの定量では Cu の干渉がまったくな いことがわかった。

原子蒸気が光を吸収するという現象は1802 年 W. H. Wollaston 氏⁽¹⁾によって太陽スペクトルの測定のときに認められたもので,い わゆるフランホーフェル線と呼ばれるものである。この現象を金属 原子の分析に応用したものが原子吸光分析と呼ばれるもので,1955 年 A. Walsh氏⁽²⁾によって提案されたものである。

一般に発光分析では励起状態の原子について観測を行なうため, 共存する他原子の干渉あるいは自己干渉を受けやすいこと,他の原 子の光が分析すべき原子の輝線に近接し見かけ上の強度が変化する こと、さらに分析すべき原子の励起エネルギーにも関係するため短 波長側に発光線を持つ金属の分析が困難なことなどがある(3)。特に 炎光分析では、主として水溶液の試料を用いるのでフレームの中 で水が分解して OH 基が作られ、これの吸収が 300 mµ より短波長 側⁽⁴⁾にあるので、このOHの吸収波長範囲の発光線は検出感度が悪 くなるという現象がある。一方原子吸光分析では基底状態にある原 子の吸収を測定するので干渉が少ないこと、光源に分析する金属と 同じ光を出す放電管(中空陰極放電管)を用いるので他原子の発光 による妨害がまったくないこと, さらに光吸収の測定であるので, 分析感度は励起エネルギーに関係しないので Zn のように励起エネ ルギーの大きいものでも分析が可能になる。また OH 基の吸収は分 析感度にまったく無関係であるなど発光,炎光分析と比較して有利 た点が認められる。

2. 原子吸光の原理

2.1 原子蒸気の熱分布について

金属原子の蒸気がある温度で熱平衡を保っている場合には熱エネ



原子の蒸気が熱平衡状態にある場合には,励起状態にある原子の 密度と基底状態にある原子の密度の比は次のボルツマン分布(1式) によって与えられる。



ルギーによって原子の一部が励起状態に,他の大部分が基底状態に 存在している。いまこの原子蒸気の外側より連続光を照射して透過 してくる光をみると,この原子のエネルギー準位(第1図)に相当す る波長の光が基底状態にある原子によって吸収される。

* 日立製作所那珂工場** 日立製作所中央研究所***日立製作所日立研究所

k: ボルツマン常数
Eの値は一般的にいって基底状態と最下位の励起状態間のエネル ギー差とは限らず,原子吸光において光吸収を観測する両状態間の
エネルギー差である。Caを例にとると,Caの分析では光吸収の最 も強い線(4227 Å)を用い,これのエネルギーは2.9 eV で,Eはこれ
に相当するものである。Zn では E は 5.77 eV (2139 Å) に相当する

T: 絶対温度

38 —

原 子 吸 光 分 析 の 研 究

	共鳴線				N'/.	N	
原子	(Å)	遷 移	<i>m'</i> m	T= 2,000°K	T= 3,000°K	$ T = 4,000 \circ K$	$T = 5,000^{\circ} K$
Cs	8521	² S _{1/2} - ² P _{8/2}	2	4.44×10^{-4}	7.24×10^{-3}	2.98×10^{-2}	6.82×10^{-2}
Na	5890	² S _{1/2} - ² P _{8/2}	2	9.86×10 ⁻⁶	5.88×10^{-4}	4.44×10^{-3}	1.51×10^{-2}
Ca	4227	¹ S ₀ — ¹ P ₁	3	1.21×10^{-7}	3.69×10^{-5}	6.03×10^{-4}	3.33×10^{-3}
Zn	2139	¹ S ₀ - ¹ P ₁	3	7.29×10-15	5.58×10 ⁻¹⁰	1.48×10-7	4.32×10-6

第1表 励起状態と基底状態にある原子の分布比

かか 9 ===	Cut	文面板の	拒私了沙市	(f) ob	ti
- 男 4 衣	Cuo) 合理 の	抓到丁妞及	(J) 01	H

波 長 (Å)	遷 移	f
3248	¹ S ₀ — ² P ₁	0.62
3274	¹ S0- ² P2	0.31
2024	¹ S 0— ³ P 1	0.013

第3表 振動子強度(f)の値

原 子	共鳴線 (Å)	f	原 子	共鳴線(Å)	f
Ba	5535	2.10*	Ag	3280	1.3
Ca	4227	2.28*	Au	2428	0.8
Cu	3247	0.62	Fe	3720	0.01
Mg	2852	1.8	Ni	3415	0.04
Na	5890	1.0	Cr	4254	0.01
K	7665	0.5	Li	6708	0.50*
Cd	2288	2.8	Cs	8521	0.66*
T 1	2769	0.15	Be	2349	1.82*
Zn	2138	1.9	Hg	1849	1.19*



第2図 原子蒸気の光吸収のプロフイル

取り出して光電管で受光するということはほとんど不可能である。 したがって光源には分析しようとする原子の共鳴線と同じ光を出す 放電管を使用する。そしてこの放電管の共鳴線をモノクロメータで 取り出し,原子蒸気に照射して共鳴線の吸収を測定する。

今,振動数 ν ,強度 $I_{0\nu}$ の光が原子蒸気(有効の長さlcm,密度 $N\nu$)の中を透過し、この光が吸収されたとすると透過光の強度 $I\nu$ は(2)式で表わされる。

* 発光によって求めた値

ものである。

m, *m*'の値も原子および遷移を行なう二つの準位に関係するもの である。Znを例にとると原子吸光ではZnの¹S₀→¹P₁の遷移(2139Å) でもって光吸収を測定する。ここで¹S₀はn=1, l=0であり, ¹P₁は n=2, l=1であるため, *m*, *m*'はそれぞれ1, 3になる。したがっ て(1)式は次のように表わされる。

 $N'/N = 3 e^{-E(5,77 \text{ eV})/kT}$

(1)式より代表的な原子について求めた N'/N の値を第1表⁽²⁾に示す。なおこの表で 2000°K は石炭ガスー空気炎の, 3000°K は酸水 素炎の, 4700°K は酸素シアン炎の温度⁽⁵⁾にほぼ等しいものである。

製作した原子吸光分析装置では金属の原子蒸気を作るのにアセチ レンー空気炎,プロパンー空気炎を用いている。フレームの中では原 子の励起にあずかる自由電子や紫外線が存在⁽³⁾するため,励起状態 にある原子の密度は熱平衡状態のみで存在するものより多くなると 考えられる。しかしながらこれらのことによって励起状態にある原 子の密度が10倍多くなったとしても(炎光による発光度の測定をし たならば10倍の光強度になったとしても)基底状態にある原子数の ほうがはるかに多い。 Na を例にとると,石炭ガス-空気炎で10倍 励起状態の原子密度が高くなったとしても,これと基底状態の原子 密度との比は 1:9.86×10⁻⁵ で光吸収がなくなるような分布は起こ らない。したがって熱エネルギーのほかに自由電子などによる励起 があるとしても吸収強度にはあまり影響がないものと考えられる。

2.2 吸収のプロフィル

金属の原子蒸気に連続光を照射すると原子の各エネルギー準位に 相当した波長の光を吸収する。この吸収の強さは各準位間の遷移確 率によって異なる。第2表に Cu を例にとって J. E. Allan の測定結 果⁽⁶⁾より計算した吸収強度(振動子強度)の値を示す。原子吸光分 析ではこの 3248 Å の光のように吸収強度の大きいものを用いた方 が有利であるので,この光(共鳴線)を用いる場合がほとんどであ る。 光源に連続光を用いて,目的とする波長の光を0.01 Åの波長幅で $I\nu = I_0 \nu e^{-K\nu l} \qquad \dots \qquad (2)$

 K_{ν} : 振動数 ν , 密度 N_{ν} における吸収係数 なお K_{ν} は(3)式でもって表わされる。

$\int_{\nu} K \nu d\nu = \frac{\pi e^2}{m c} N \nu f$	
e: 電 荷	
m : 電子の質量	
<i>c</i> : 光速度	
f: 振動子強度	·

さらに第1表からもわかるように,励起状態にある原子密度は基 底状態にあるそれに比べて非常に小さいためによく知られている (4)式に近似される。

 $B_{n \to n'}$: 基底状態 n から励起状態 n'への誘導遷移確率係数 (3),(4)式からもわかるように吸収強度は基底状態にある原子 の数および振動子強度(あるいは誘導遷移確率係数)に比例する。 この振動子強度は温度によって異なるが⁽⁷⁾,主として原子吸光によ って求めた値を**第3表**⁽²⁾⁽⁸⁾に示す。

分子の吸収スペクトルのように波長幅の広い吸収帯を,この吸収 帯の1/10以下の波長幅の光でもって吸収を測定するのとは異なり, 原子の共鳴線の吸収では光源の共鳴線の線幅とほぼ同じ線幅の共鳴 線による光吸収の測定である。したがって,この場合の吸収強度は 光源の線幅と密接な関係がある。すなわち,**第2**図(a)では光源の 線幅が光吸収をされる原子蒸気のそれに比べて狭い場合で,測定さ れる透過光は強度が一様に減少し最後には光強度が零になる。これ に対し**第2**図(b)では光源の線幅が光吸収される共鳴線のそれに比 べて広い場合で,測定される透過光は自己反転を起こしたような形 になる。そして,原子蒸気による吸収がいくら多くなっても光源の 光は零にはならないことがわかる。以上のことのために,原子吸光 分析では光源の線幅が狭いことが必要になる。なおこの線幅が狭 ければ吸収係数 K_{ν} の極大の値のところでの測定ができることにな

る。

— 39 —

1182 昭和37年8月

論

第44卷第8号

第4表 種々な温度におけるドップラ効果による 共鳴線の線幅の広がり

155 Z	共鳴線	Б Z В		D_{λ} (Å)	-
原 于	(Å)	原 于 重	1,000°K	2,000°K	3,000°K
Na	5890	22.3	0.028	0.039	0.048
Cu	3247	63.6	0.0092	0.013	0.016
Zn	2139	65.4	0.0060	0.0085	0.010





第3図 光源(Na-D線)のプロフイル

第4図 光源の線プロフイルと吸収強度との関係

光線の線プロフィルを定めるものは,自然幅,ドップラー効果に よる広がり,圧力効果による広がり,シュタルク効果による広がり, アイソトープシフト,そして自己吸収がある。これらのうち広がり

第6図 光源の線プロフイルと吸収強度との関係

代表的な原子によるこの線幅を第4表(2)に示す。

この光でもって吸収を測定したときには吸収係数 K_{max} は(6)式 で与えられる。

N₁: 波長 λ の光を吸収する原子数

(6)式から光源の光は線幅が狭いほど吸収強度が大きくなることがわかる。

光源の共鳴線の自己吸収と原子蒸気の吸収強度との関係は島津 氏⁽⁹⁾により次のようになることが示された。

光源の中心の温度を T_1 ,光源の外側の温度を T_2 とし,原子蒸気の温度を T_3 として $T_1 > T_2 > T_3$ と仮定する。そして共鳴線の線幅の広がりはローレンツ効果(圧力効果)による広がりのみと仮定する。光源の中心より出た共鳴線の光は,外側にある原子によって吸収を起こす。このとき吸収の強さは外側にある原子密度および層の厚さに比例する。 Z_2 をこの両者の関数として光源の線プロフィルと Z_2 との関係を第3図に示す。

を定めるおもなる効果は(5)式で与えられるドップラー効果による 広がり (D_{λ}) である。

— 40 —

この光源でもって原子蒸気による光吸収を測定した場合には 第4 図のようになる。この図より光源の共鳴線の自己吸収が強くなるほ ど試料の吸収強度(分析感度)が悪くなることがわかる。 すでにガスを封入したランプについて線プロフィルを定めるもの は放電電流である。すなわちこの電流値が増加すると陰極飛まつ効 果が大きくなる。また電極の温度(放電管では蒸気の温度)が上昇 するため蒸気圧が上昇する。 原子吸光分析の研究 1183

原子	波長(Å)	光強度	遷移	│ 原子	波長(Å)	光強度	遷移
Na	5889.95	9,000 R,A	2p ⁶ 3s ¹ ² S ₀ 1/2-2p ⁶ 3p ¹ ² P ₁ ⁰ 1/2	Ge	2651.2	40 strongest	$4s^2 4p^2 {}^3P_2 - 4s^2 4p^1 5s^1 {}^3P_2$
Mg	5895.9 2846.75	5,000 R 18	2p ⁶ 3s ¹ ² So 1 ⁷ 2-2p ⁶ 3p ¹ ² Po ⁰ 1 ⁷ 2	Rb	7800.2 7759.4	9,000 R,A 400	$4p^{6} 5s^{1} {}^{2}S_{0} {}^{1}\!/_{2} - 4p^{6} 5p^{1} {}^{2}P^{0}_{1} {}^{1}_{1/2}$
	2848.4 2851.6	20 25		Sr	4607.3	1,000 R	4p ⁶ 5s ² ¹ S ₀ -4p ⁶ ⁵ s ¹ 5p ¹ ¹ P ⁰ 1
	2852.13	300 R,A	3s ² ¹ S ₀ -3s ¹ 3p ¹ ¹ P ⁰	Zr	4687.8	strongest	4d ³ 5s ¹ a ⁵ F ₅ 4d ³ ⁵ p ¹ y ⁵ G ⁰ e
K	7664.9 7699.0	9,000 R,A 5,000 R	$\begin{array}{l} 3p^{6} 4s^{1} {}^{2}S_{0} {}_{1/2} \\ -3p^{6} 4s^{1} {}^{2}S_{0} {}_{1/2} \\ -3p^{6} 4s^{1} {}^{2}S_{0} {}_{1/2} \\ -3p^{6} 4p^{1} {}^{2}P^{0}_{0} {}_{1/2} \end{array}$	Mo	3796.0	10	
Ca	4226.7	500 R,A	3p ⁶ 4s ² ¹ S ₀ -3p ⁶ 4s ¹ 4p ¹ ¹ P ⁰		3798.25 3801.8	1,000 R,A 20	4d ⁵ 5s ¹ a ⁷ S ¹ 3-4d ⁵ 5p ¹ z ⁷ P ⁰ 4
C.	4240	10			3806.0	10	
Cr	3573.0	50		Ru	3493.2 3494.25	20 50	
	3578.7	500 R,A	4s a ⁷ S ₈ -4p y ⁷ P ⁰ ₄		3497.9	30	
	4242.85	10			3498.9 3501.35	500 R 30	5s ¹ a ⁵ F ₅ -5p ¹ z ⁵ G ⁰ ⁶
	4248.3	30			3503.4	20	
	4248.7 4252.2	35 35		Rh	3424.4	30	
	4252.7	10	40.07 Se 40.07 D0		3434.9	1,000 R	$5s a^4 F_{4 1/2} - 5pz^4 G_{5 1/2}$
	4254.35	5,000 K 12	45 a · 53 – 4p z · F · 4		3447.7	50	
	4257.4	35		Pd	2479.1 2478.8		
	4259.2 4261.4	35 125			2478.6		
	4263.1	125			2477.6 2477.5	- 1,	
Mn	2798.3	800 R,A	$3d^54s^2a^6S_{21/2} - 3d^54s^14p^1y^6P_{21/2}$		2477.0		
	2801	600 R	$3d^5 4s^2 a^6 S_{2 1/2} - 3d^5 4s^1 4p^1 y^6 P_{1 1/2}$		2476.4 2475.9	300 R,A	
	2804.4	12			3404.6	2,000 R	5s ^{1 3} D3-5p ^{1 3} F ⁰ 4 近接線なし
	4020.4 4030.75 4035.7	500 R 50	3d ⁵ 4s ² a ⁶ S _{2 1/2} -3d ⁵ 4s ¹ 4p ¹ z ⁶ P _{8 1/2}	Ag	3280.7 3282.5	2,000 R,A 3	4d ¹⁰ 5s ¹ ² So 1/2-4d ¹⁰ 5p ¹ ² P ⁰ 1 1/2
	4038.7 4041.4	15 100		Cd	2288.0 3261.1	1,500 R,(A) 300 A	4d ¹⁰ 5s ² ¹ S ₀ -4d ¹⁰ 5s ¹ 5p ¹ ¹ P ⁰
Fe	2488.15	600 R	3d ⁶ 4s ² a ⁵ D ₃ -3d ⁶ 4s ¹ 4p ¹ x ⁵ F ⁰ ₄	In	4505.4	0	
	2487.4 2487.1 2486.7				4511.3 4523.6	5,000 R 0	$5s^2 5p^1 {}^2P^0 11/_2 - 5s^2 6s^1 {}^2S_0 {}_{1/2}$
	2486.4 2485.99			Sn	2840.0 2863.3	300 R 300 R,A	5s ² 5p ² ³ P ₂ —5s ² 5p ¹ 6s ¹ ³ P ⁰ ₂ 5s ² 5p ² ³ P ₀ —5s ² 5p ¹ 6s ¹ ³ P ⁰ ₁
	2485.1 2484.6			Sb	2061.9 2063_4	8 30	
	2484.2	100 R			2068.4 2079.6	300 R 10	
	2483.3	500 R,A	3d ⁶ 4s ² a ⁵ D ₄ -3d ⁶ 4s ¹ 4p ¹ x ⁵ F ⁰ ⁵	Cs	8521.1	5,000 R	5p ⁶ 6s ^{1 2} So 1/2-5p ⁶ 6p ^{1 2} P ⁰ 1 1/2 近接線なし
	2482.7	1		Ba	5535.55	1,000 R,A	5p ⁶ 6s ² ¹ S ₀ -5p ⁶ 6s ¹ 6p ¹ ¹ P ⁰
	3711.2	80 50		Re	3460.5	1,000 strongest	$5d^{5} 6s^{2} a {}^{6}S_{2} {}_{1/2} - 5d^{5} 6s^{1} 6p^{1} z {}^{6}P^{0} {}_{8} {}_{1/2}$
	3715.9 3716,4	80 150		Ir	2544.0	200 strongest	$5d^86s^1b^4F_{41/2}{-}5d^86p^{14}G^{0}{}_{51/2}$
	3719.9 3726.9	1,000 R 100	3d ⁶ 4s ² a ⁵ D ₄ 3d ⁶ 4s ¹ 4p ¹ z ⁵ F ⁰ ⁵	Pt	2646.9	1,000	
	3727.6	200			2650.9 2658.2	700 100	
Co	3453.5 3458.0	3,000 R 60	4s b ⁴ F _{4 1/2} -4p y ⁴ G ⁰ 5 1/2		2658.7 2659.5	40 2,000 R,A	5d ⁹ 6s ¹ a ³ D ₈ —5d ⁹ 6p ¹ I ⁰ ²
	3461.2 3529.8	100 1,000 R 200 A	4s b ⁴ F _{8 1/2} -4p y ⁴ G ⁰ _{4 1/2}		2664.6 3059.6	30 25	
Ni	3409.6	300 A			3064.7 3071.9	2,000 R 60	5d ⁹ 6s ¹ a ³ D ₃ —5d ⁹ 6p ¹ I ⁰ ²
	3413.9 3414.8	300 1,000 R,A	3d ⁹ 4s ¹ a ³ D ₈ -3d ⁹ 4p ¹ z ³ F ⁰ ₄	Au	2427.95	400 R,A	$5d^{10} 6s^{1} {}^{2}S_{0} {}_{1/2} - 5d^{10} 6p^{1} {}^{2}P^{0}_{1} {}_{1/2}$
	3420.7	30		Hg	1849.6 2534.8	2,000 R 30	
Cu	3421.3	30			2536.5	2,000 R,A	5d ¹⁰ 6s ² ¹ S ₀ -5d ¹⁰ 6s ¹ 6p ¹ ³ P ⁰
Cu	3243.2 3247.5	15 5,000 R,A	3d ¹⁰ 4s ¹ ² So 1/2-3d ¹⁰ 4p ¹ ² P1 1/2	Tl	2767.9 5350.5	1,000 A 5,000 R	$\begin{array}{l} 6s^2 6p^{1} {}^2P^0 _0 {}_{1/2} - 6s^2 6d^{1} {}^2D_{1} {}_{1/2} \\ 6s^2 6p^{1} {}^2P^0 _1 {}_{1/2} - 6s^2 7s^{1} {}^2S_{0} {}_{1/2} \end{array}$
	3266.0 3273.96	20 3,000 R	$3d^{10} 4s^{1} {}^{2}S_{0} {}_{1/2} - 3d^{10} 4p^{1} {}^{2}P^{0}_{0} {}_{1/2}$	Pb	2833.1 4057.8	500 R,A 2,000 R	6s ² 6p ^{2 3} Po-6s ² 6p ¹ 7s ^{1 3} P ⁰ 1 6s ² 6p ^{2 3} P ₂ -6s ² 6p ¹ 7s ^{1 3} P ⁰ 1
7.	3277.3	7 800 D A	3010 402 150-2010 401 401 101		4062.1	20	
Ga	4172 06	2.000 R,A	4s ² 4p ¹ ² P ⁰ 1 1/2-4s ² 5s ¹ ² So 1/2 近接線to 1	Bi	3067.7 3076.7	3,000 R,A 20	6p ^{3 4} S ⁰ 1 1/2-6p ² 7s ^{1 4} Po 1/2
		2,000 K			0010.1	20	

----- 41 -----

第5表 原子吸光分析に用いる輝線の波長および近接線

À,

封入			11 0 2		順	位		, 术	小				
1	Cd	Ag	Pb	Au	Sb	Sn	Bi	Cu	Pt	Ni	Fe	W	Zn
A	Si	Al	Mg										
	D:	To	4	771	CL	Δ	A	DL	7.	C	C.	E	NI:

向を示した。この現象はそのときの電極の温度,蒸気圧および**第6** 表に示す飛まつ効果の順位⁽¹³⁾ に関係する。すなわち蒸気圧のあま り変わらない Cu, Fe (電極の温度が700°C以下) についてみると Cuの方が飛まつ効果がFeより大きいためBのような曲線になり, FeはAのような曲線になった。また Zn-Cu の合金では Zn の蒸気 圧が高いため, Zn がBのような曲線になり Cuは A' のような曲線 になった。そして A' の曲線のまがり方はその合金の性質によって 異なることがわかった。

H2

W Co Mo Mn Cd Al Cr Mg

この結果,(後述するように),基底状態にある原子密度が増加し 自己吸収が強くなる。また電極の温度上昇のために線幅の広がりが 大きくなる。

Na ランプを用い, フレーム中の Na 蒸気の吸収と光源の線プロ フィルとの関係を測定した島津氏の結果⁽⁹⁾は 第 5, 6 図 のようにな る。すなわち第 5 図において(A)の光がフレームを透過することに より(B)の形の透過光になって受光される。そしてこの三種の異な る線プロフィルの光源で検量線を作成した結果は第 6 図のようにな る。B. J. Russel氏⁽⁸⁾, J. E. Allan氏⁽¹⁰⁾などが放電管, 中空陰極ラン プの電流値を変えて測定した結果も同様な傾向を示している。

原子吸光分析に用いる線は主として共鳴線であるが,次の原子は いわゆる共鳴線でない線を用いる方が分析感度が高い。フレームの 中では金属の原子蒸気の温度が高いため Mn, Fe, Co, Cr, Pd, Cd は準安定状態で存在する⁽⁵⁾ので,これらの原子では準安定状態から 吸収が始まる。すなわち,これらの原子についてはいわゆる共鳴線 でない波長の光を用いることになる。Fe を例にとると 3720 Å の共 鳴線を用いるよりも 2483 Åの光を用いる方が感度が 2 倍にあった。 共鳴線⁽¹¹⁾⁽¹²⁾および原子吸光分析に用いる線を**第5表**に示す。

3. 光 源

原子吸光分析の光源には連続光を用いることができないので分析 しようとする原子と同じ光を出すランプを用いねばならない。この ためには目的とする金属を封入した高周波無極放電管か,目的とす る金属で電極を作った中空陰極放電管が用いられる。このうち前者 の方が製作が容易であるが単位体積当りの光強度が小さいという欠 中空陰極放電管の線プロフィルを定める大きな因子は二つあっ て,その一つは自己吸収であり,他の一つはドップラー効果である。 中空陰極放電管の中での発光強度,吸収強度および分析感度と電流 値との関係を第9図に示す⁽¹⁴⁾。 これより次のことが考えられる。 電流値が高くなるにしたがって,飛まつ効果が大きくなる結果,放 電管中の基底状態にある原子蒸気密度が増加する。この結果,自己 吸収が大きくなり,第4図に示したのと同じように分析感度が悪く なる。

電極の温度上昇につれ(5)式に示すようにドップラー効果が大き くなる。このため分析感度が悪くなるので、これを防ぐために電極 を冷却するような構造が考えられている⁽¹⁵⁾。

光源の共鳴線および近接線について、これの吸収のプロフィルを 調べると第10図のようになった。この図より2483 Å の線はフレー ム中の Fe の蒸気によってほとんど吸収されている。また2488 Å, 2473 Å の光も多少吸収されていることがわかる。原子吸光分析で は溶媒を噴霧して100%合わせを行なうため、共鳴線の強度が大き くないと100%を合わすためにスリットを広くすることになる。こ の結果第5表に示す近接線を分離することができなくなり、分析感 度が悪くなる。すなわち 第10図 において、2483 Å のみの光で吸収 測定を行なう場合と2488 Å,2483 Å,2473 Å の 3 つの線で吸収を測 定する場合とでは前者の方が感度がよいことがわかる。

4. 原 子 化

水溶液の状態にある金属塩をアトマイザによって霧状にして、こ

点がある。したがって原子吸光分析の光源には中空陰極放電管(こ
れの作れない Na, K, Cd などは普通の放電管)が用いられる。
この放電管の発光は主として封入されているガスによる陰極飛ま
つ効果 (Cathode Sputtering) によるため,第7図に示すように異
常グロー付近の領域で作動させる。そして電極金属の性質と光強度
との間には密接な関係があった。電極を合金あるいは二種以上の金
属で作った場合、電流値と各金属の光強度は第8図に示すような傾

れをフレームに導入して原子蒸気を作る。このとき霧の大きさは約 8µ位であってイオンの種類によらないといわれている⁽¹⁶⁾。 フレ ーム中における原子化には次の機構が関与すると考えられる。 (1) 熱エネルギーによる分解 (2) フレームによる塩類の還元

(3) 金属の蒸発

(4) 生成した原子の再結合および酸化

 L:光源
 S1:シャッタ
 S2:100%
 合わせしぼり

 S3,S4: ウインドウ
 S5,S6: スリット
 M1,M2,M3:

 ミラー
 B: バーナ
 A: アトマイザ
 S: 試料

 P: プリズム
 T: 受光部
 E:発光補償回路
 D:

 波長微動送り装置

第12図 原子吸光分析装置 RA-1の概略

- (A) 蒸留水を噴霧
- (B) 10⁻¹mol/l FeSO₄ の水溶液を噴霧

第10図 Fe の吸収のプロフイル

チョッパ

第11図 原子吸光分析の概略図

(5) 他の原子または他の塩類によるくるみ(霧粒子の大きさに も関係するもの)

これらの機構が原子化のとき、どれが主なる因子を占めるかは金 属の種類によって異なると考えられる⁽¹⁷⁾。例えば Pt, V, W の塩 類では、これらの解離エネルギーはあまり大きくないが、フレーム の温度が高くなると感度が増加するので、この場合には金属の蒸気 圧が大きい原因を占めると考えられる。 Al は普通のフレームでは 原子蒸気を作れずアルゴン気流中でアークを用いている(19)。 これ は塩および酸化物の解離エネルギーが大きいためと考えられる。 Cu は Na, Ca と比較して、アセチレン-空気炎よりもプロパン-空 気炎の方が原子密度が高くなった。これは Cu の塩または酸化物の 解離エネルギーが小さいので,温度の低いプロパン-空気炎でも解離 が Na, Ca に比べて大きいためと考えられる。 原子吸光分析においては、励起に要するエネルギーは不要である ので炎光による分析とは性質のやや異なるフレームを用いることに なる。すなわち (1) Pt, V, W などのようなものを除き, 特に温度の高いフレ ームを用いる必要がない。

第13図 原子吸光分析装置 RA-1

(2) 塩類および酸化物の還元を多くするために,還元性の強い フレームを用いる方が良い。すなわち,フレームの温度最 大の点で測定するよりも,温度が多少低くてもガス量の多 いフレームの方が良い。

なお、塩類を分解させるには熱エネルギーが必要であるので温度 の低いフレームがよいというわけではない。

励起エネルギーが不要なためフレームの温度は高くなくても還元 性が強く、かつ原子が酸化あるいは励起されない以前に光吸収を測 定した方が有利であるので、原子吸光分析では還元焔のすぐ上に光 が通るようにする方が感度が高かった。また、Ni、Cuなどは還元 焔のところで吸収を測定しても高い感度を示した。

5. 装 置

原子吸光分析の測定方法は, 第11図(a),(b)に示すように二 種の方法がある。第11図(a)では光源の光をチョッパで変調して これをフレーム中に透過させ,検知器からの出力のうち交流成分の みを対称としてメータに指示させる方法である。この方法はフレー ムによる試料の発光が導入されないという利点を持っている。第11 図(b)ではすでにできている分光光度計に付属させることを目的と したものである。したがってこの方法ではフレームによる試料の発 光も一緒に測定することになる。しかしながら光源の光強度が十分 大きいために,試料の発光はほとんど誤差範囲内であった。しかし Li, Na, K, Ca についてはフレームによる発光が強いため発光補 償回路を用いてフレームによる試料の発光を除くようにしなければ ならなかった。

第12図に全体の略図を、第13図に全体の写真を、第14図に中空陰極放電管および Na, K 放電管の写真を示す。光源よりの光は 球面鏡 M_1 によってモノクロメータのスリット S_5 上に結像する。 そしてこの光はフレームの上をほぼ平行光に近い形で透過する。ウ インドウ S_3 によってフレームの外に出る光を切る。さらに S_4 によ ってフレームによって発光する光をできるだけ少なくしてモノクロ メータに入れるようにした。

— 44 —

第15図 Na の吸収・発光による検量線

光源の共鳴線の波長幅が 1/100 Å のオーダであるので, 波長合わ せをしやすいように波長の微動送り装置を付けた。また共鳴線のと ころには近接線や封入ガスなどによるバックグランドがあり, かつ スリット幅は共鳴線の線幅に比べて非常に大きいので, スリットを 開閉して 100% を合わせるのは近接線, バックグランドの量が変わ ることになる。したがってスリットで 100% 合わせを行なうことは 測光精度を損なうことになる。また近接線, バックグランドの光量 を少なくするために, スリット幅は 100% 合わせのできる範囲内で 狭くすることが望ましい。

光吸収の測定であるため,測定操作は次のように一般の吸収測定 と同じに行なえばよい。すなわち

(1) 溶媒を噴霧して100%を合わす。

(2) 試料を噴霧してそのときの吸光度 log 1/T を読む。

Li, Na, K, Caのようにフレームによる発光強度の大きいものは, 次の操作を行なって測定する。

- (1) 光源の光を切り, 試料を噴霧させメータの針を零に合わす。
- (2) 試料を溶媒に取り替える。このとき試料の発光がないので メータは(-)側に動く。
- (3) 補償回路の電池より試料の発光強度に対応する電圧を増幅 回路に加えメータの針を零にする。

が問題である。原子-原子間,原子-分子間の相互作用は励起状態の 方が基底状態よりも大きい。すなわち,発光,炎光分析では衝突, 再結合,酸化などによる消光現象が大きい影響を持つ。このほかフ レーム中の基底状態にある原子によって再吸収(自己吸収)による 影響も表われてくる。

特に炎光分析では試料を水溶液として使用するため,この水がフ レームの中で分解してOH基ができる。これの吸収が 3000 Å より 短波長にあるため,この波長域に出る発光線はOHによって吸収さ れて測定することがむずかしい。

炎光分析では原子の励起は主として熱エネルギーによっているの で, Zn のように励起エネルギーの大きいものについては測定がで きない。

原子吸光分析では上述した点はほとんど問題にはならない。しか しながら原子の蒸気がフレームの中で生成するまでの問題,たとえ ば Al とか PO₄ などによって,分析する原子がフレームの中でくる まれるというようなことは炎光のみならず原子吸光においても認め られることである。

6.1 発光による検量線と吸光による検量線の相異について

Na, Kについて試料濃度と発光強度,吸収強度との関係を第15, 16回に示す。Naは試料濃度を高くし光路の短い(15mm)フレー ムを用いた。そしてフレーム中における消光をおもに観測した。K は試料濃度を低くし光路の長い(70mm)フレームを用いた。そし て再吸収をおもに観測した(Naを用いてもほぼ同じ結果が得られ た)。この両図よりもみて明らかなように,発光では消光・再吸収が 大きいことが認められた。 6.2 発光・吸光における他原子の影響について

 (4) 光源の光を入れ 100% を合わす。
 (5) 試料を噴霧して、この発光強度に対応する電圧を取り去り そのときの吸光度 log 1/T を読む。

6. 分析結果 原子吸光は発光とは異なり,基底状態から励起状態への遷移である。したがって前者は常に基底状態が問題であり,後者は励起状態

Caに対するNaの影響を発光,吸光について測定して,フレーム

Cu のみの検量線 0

Cu に対し100 倍の Fe を含む溶液の Cu の検量線 × 第20図 Cu に対する Fe の干渉

中の励起状態, 基底状態にある Ca 原子に対する Na 原子の影響を 調べた。発光強度と吸収強度との比を第17図に示す。この図より も明らかなように発光の方が Na の影響が大きいことがわかる。

がわかった。したがって黄銅中の Zn の定量では Cu の影響を考慮 することなしに定量することができた。第20図より鉄鋼中のCuの 定量においては試料濃度を低くすればFeの影響なしにCuを定量す

MgはOH 基の吸収帯のところに発光線をもつので炎光による定 量が困難なものである。しかし原子吸光では OH 基による影響がま ったくないので第21図に示す検量線が得られた。なお血清中の Mg の定量は血清を10倍以下に希釈すれば定量が可能である。コン トロール血清を10倍に希釈したときに,吸光度は0.087を示した。

Zn は励起エネルギーが大きいために炎光分析によっては定量で きないといわれているものであるが、原子吸光では励起エネルギー が関係しないため困難なく測定できた。検量線を第22図に示す。

6.5 検出感度について

---- 45 -----

第7表に原子吸光分析による検出感度を示す。また A. Walsh 氏 による原子吸光,発光,酸水素による炎光分析の検出感度を示す(21)。 ただし、検出感度の規定が正確でないのでこの表をそのまま比較す ることはできない。第7表のA. Walsh 氏の値よりみると、Cd, Au, Pb, Ni, Ag, Zn は発光,炎光分析と比較して原子吸光分析の方が 感度が高い。Cu, Fe, Mg, Hg, Pt, Sn は発光には劣るが,炎光と 比較して原子吸光の方が感度が高い。Mnは発光,炎光の方がとも に原子吸光より感度が高い。K, Na は原子吸光の方が発光より感度 が高いが炎光には劣ることがわかる。

6.3 原子吸光における共存原子の影響(干渉)について 原子吸光においては発光、炎光分析における場合のように、発光 強度が増加するとか,減少するとかといった現象は少なく,共存原 子があると吸光度は減少する傾向を示す。第18図に光路70mmの フレームを用いた場合の Mg に対する Ca およびKの干渉を,第19 図に Zn に対する Cu の干渉を, 第 20 図 に Cu に対する Fe の干渉 1188 昭和37年8月

日 立

評 論

		第7表	検	出 感	度	単位	(ppm)
	A.	Walsh 0	D 値	Hilgerの値	日立	製作所	の値
	写真法	炎光法	原 子 吸光法	原子吸光法	原 吸光度 0.100 を示す 試料濃度 (子 吸 光 吸光度 0.100 のときの ふらつき 吸光度目	法 検出感度 盗)
Bi	8		2.5				
Cd	4	5	0.1	1			
Ca	0.4	0.08	0.5	1	20	0.002	0.4
Cu	0.05	0.6	0.5	1	40	0.002	0.8
Au	50	N.D.	1	1			
Fe	0.5	50	2.5	2	25	0.002	0.5
Pb	10	14	0.5		50	0.002	1
Mg	0.005	0.5	0.1	0.1	2.4	0.002	0.05
Mn	0.08	0.1	0.5	2			
Hg	20	200	100	50			
Ni	4	1.6	1.0	1	10	0.002	0.2
Pt	7	N.D.	10	10			
K	4	0.05	0.1	0.5	10	0.001	0.1
Ag	0.6	1.5	0.2	0.1			
Na	1	0.001	0.01	0.1	5	0.001	0.05
Sn	15	500	100	100			
Zn	2	N.D.	0.1	0.1	10	0.002	0.2

N.D. 測定不能

日立製作所の原子吸光分析における検出感度はふらつきに相当する濃度でも って表わした。例えば Ca についてみると

$$20 \times \frac{0.002}{0.100} = 0.4 \text{ (ppm)}$$

レーム中の酸化などを少なくするようなフレームの開発。 原子吸光分析は A. Walsh 氏の発見以来数年にしかならないが, 今後化学, 医学, 農学などの分野で種々と応用され発展するものと 考えられる。

終わりにあたって種々ご指導くださった東京教育大学大八木義彦 助教授,名古屋大学武内次夫教授,大阪府立大学武者宗一郎教授, 日立パーキンエルマー株式会社中村弘陸部長、日立中央研究所島津 備愛主任研究員,岡垣博主任,日立化工大沢真人主任に厚く感謝す るとともに、本研究を進めるにあたり種々とご指導を下さった当工 場牧野勇夫副工場長をはじめ関係各位の方々に厚く感謝する。

考 文 参 献

- (1) W. H. Wollaston: Phil. Trans. Roy. Soc. London Ser., A92, 365 (1802)
- A. Walsh: Spectro chimica Acta, 7, 108 (1955) (2)
- J. W. Robinson: ibid., 16, 607 (1960) (3)
- K. F. Bonhoeffer, H. Reichchardt: Z. Phys. Chem., A139, (4)75 (1929)

R. J. Devyer, O. Oldenberg: J. Chem. Phys., 12, 351 (1944) A. A. Forst, O. Oldenberg: ibid., 4, 642 (1926)

- A. C. Menzies: Anal. Chem., 32, 898 (1960) (5)
- J. E. Allan: Spectrochimica Acta, 17, 459 (1961) (6)
- Yu, I. Ostrouski, N. P. Perkin: Optics and Spectroscopy (7)10, 3 (1961)
- B. J. Russell, J. P. Shelton, A. Walsh: Spectrochimica (8)Acta, 8, 317 (1957)

言

7. 結

原子吸光分析法は,発光,炎光分析と比較して分析感度の高いも のが多い。さらに干渉が少ないという利点があげられる。しかしな がらすべての金属にわたって分析感度が高いというわけではない。 また溶液より原子蒸気を作るとき起こる干渉はこれを除くことがで きない。これらの点を解決し、原子吸光分析を発展させるためには 次の三点がおもな問題になると考えられる。

- (1) 光源については共鳴線の線幅を狭く、自己吸収を少なく、 そして強い共鳴線のみの光を出す光源の開発。
- 分散系については分散度を大きくし、近接線を取り除くよ (2)うな分散系の開発。このほか吸収の極大値のところで測定 できるような分散系の開発。
- 原子蒸気の生成は用いた試料の1/10,000~1/1,000,000であ (3)るため、この効率を高くするようなフレームの開発。またフ

- 島津備愛: 1961年10月分光学会にて発表, 於京都 (9)
- J. E. Allan: Analyst, 83, 466 (1958) (10)
- 中村弘陸: 私信 (11)
- (12)W. F. Meggers, C. H. Corliss, B. F. Scribner: Spectrochimica Acta, 17, 1137 (1961)
- Handbuch der Physik: Vol. 22 (1956) (13)
- 保田和雄, 松平俊次: 1962年5月分析化学討論会に発表 (14)
- W. G. Jones, A. Walsh: Spectrochimica Acta, 16, 249 (15)(1959)No.5 1 80
- 宇津雄平,藤谷義保,佐野保: 1961年第14回コロイド化学 (16)討論会 於上田市
- (17)保田和雄, 松平俊次, 大八木義彦: 日本化学会第15回年会 に発表
- J. W. Robinson: Anal. Chem., 33, 1067 (1961) (18)
- B. L. Livov: Spectrochimica Acta, 17, 761 (1961) (19)
- 松平俊次,保田和雄,大八木義彦: 日本化学会第15回年会 (20)に発表
- (21) J. W. Robinson: Anal. Chem., 32, No. 8, 17A (1960)

	Vol. 44	日,立	評 論 No.9	
 ・米国クリヤ ・超臨界圧ポ ・80"ホットス 	クリーク発電所 イラー動特	ロ 03,500HP水車 性の解析 目電気設備	 ・酸化物陰極のエミッション特性に対するマイカ塗布物の 影響 ・ヒッターライトの吸脱湿による寸法変化特性について 	
•陽 極 •ストロージ	遮 ャ形交換機	断 器 の 信 頼 度	 ・アルミニウムの異方性に及ぼす添加金属の影響 ・日立フライングスポット用ブラウン管5CNP16の特性 	a.
 TRS 化 エピタクシャ ・非 乾 	搬送電ル・トランジスタの燥形	和 装 置 <i>i</i> 層の設計論 蔵 庫	と取り扱いについて(技術者ノート) 製鉄用電気品特集 ・圧 延 機 用 電 気 設 備 の 准 歩	
 旅客車,車 ・羽根数の異なる 	体 塗 装 法 の) 一考察	 ・圧延機用 直 流 機 の 問 題 点 ・圧延機用交流機に要求される特性と対策 	
 ション実験 ・工作機械 ・単純気化器にお↓ 	油 圧 回 路 の けるエアブリードの混合	性 能 解 析 比調整作用につ	 新しい 制 御 装 置 の 開 始 最近の電 弧 炉 自 動 調 整 装 置 製鉄 クレーン 用電気品の動向 	
いて	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~		 ・単基水銀整流器による可逆静止レオナード装置 ・最近の無接点制御器具の進歩 	
	発行所 日 立	評 論 社	生 東京都千代田区丸の内1丁目4番地 振 替 ロ 座 東 京71824番	
á 2	取次店 株式会社	オーム社書「	古 東京都千代田区神田錦町3丁目1番地 振 替 口 座 東 京 20018番	